1. 114

( )11711+ )

(54) FORMING METHOD FOR SINGLE-CRYSTAL FILM ON INSULATING LAYER

(11) 58-127318 (A)

(43) 29.7.1983 (19) J

(21) Appl. No. 57-9738

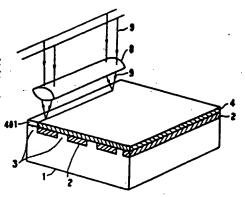
(22) 25.1.1982

(71) NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA (72) YASUSHI SAWADA(1)

(51) Int. CP. H01L21/20,H01L21/263,H01L21/84

PURPOSE: To form very efficiently a single-crystal layer of high quality by using a bar-shaped lens, by condensing laser beams on a linear zone, and by heating and melting an insulating film substrate continuously.

CONSTITUTION: In order to form a polycrystalline or amorphous layer sticking on an insulating film 2 into a single-crystal layer, laser beams 9 are condensed on the polycrystalline or amorphous layer 4 by a lens 8 to heat the same, and 441 thereby single cystals corresponding to the orientation of the crystal of a single-crystal substrate 1 are made to grow from a part 401 wherein the layer 4 is in contact with the single-crystal substrate 1 at through holes 3. The condensed laser beams 9 are moved in the direction perpendicular to the width of the substrate 1 for scanning the substrate by moving the lens 8 or by moving the substrate 1 in relation to the laser beams 9. The entire polycrystalline or amorphous layer 4 is thereby made to grow into a single-crystal layer of excellent quality with the grown single crystals as species.



## (9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭58-127318

①Int. Cl.3 H 01 L 21/20 21/263 識別記号

庁内整理番号 7739—5F 6851—5F 7739—5F ◎公開 昭和58年(1983)7月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

# **分絶縁層上への単結晶膜形成方法**

21/84

20特

昭57-9738

❷出

面 昭57(1982)1月25日

⑫発 明 者 澤田康士

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

仍発 明 者 渡辺純二

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内 の出 願 人 日本電信電話公社

個代 理 人 弁理士 玉蟲久五郎 外3名

#### 明 和 1

1.発明の名称

絶録層上への単結晶膜形成方法

### 2. 特許請求の範囲

単結晶帯板上に部分的にスルーホールを有する 絶象裏を設け、飲絶景質上に多結晶層又はアモル ファス層を付着させ、数多銘品層又はアモルファ ス層を前記スルーホール部上で放相エピタキシャ ル成長させてこれを推とし、致絶承襲上に付着さ せた多数品層又はアモルフアス層全体を単数品層 にアニールする単語品質形成において、貧配アニ - ルナる基板上方に鉄基板製と同等又は同等以上 の長さを有する棒状レンズを、鉄棒状レンズの長 手方向を放送収据と同一方向に配置し、放停状と ンメによりレーザ光を前記アニールする基板上に 集光し、数棒状レンズにより集光したレーザ光を、 数アニールナる基板上を数アニールナる基板級と 直角方向に走査するととにより飲走査方向に連続 的に前記絶縁膜上に付着させた多結晶又はアモル ファス層金体を単結品層にアニールすることを特

歌とする趙杲暦上への単結 品質形成方法。 5.発明の詳細な説明

発明の技智分野:

本発明は絶縁層上に付着させた多額品層又はア モルファス層を高能率にかつ良質な単結品層にア ニールナる方法に関するものである。

#### 技術の背景:

従来のを受法が、第2回に示すようにレーザピーム定法が、第2回に示す外部ストリップと一多の移加施法によつていた。第1回に分析 で、1は単語品基板、2は数単語品基板1上に変した過級を活動を表現はスルースを300年間により、4は単語品にした層、5はアニール加熱用レーザピーム、501は集光レンズであっている。との10年前後の変質が使われている。

一方、第2回にかいて、1は単結品搭板、2は 絶象体層からなる絶縁膜、4は放絶縁度2上に付

### 福島58-127318(2)

着させた多組品層又はアモルファス層、 6 は保護である。早結晶器 401 にかいてお願い、 11 にかいてお願い、 2 などの 2 などに 2 が 3 が 401 にかいて 2 が 401 に 2 が 401 に 2 が 401 に 2 が 401 に 3 が 401 に 401 に

# 従来技術と問題点:

上述した従来の第1図に示した方法では、100mmが 程度の単結晶基板1全面にわたつてアニールする には 500 pmが のピームを縦・横両方向に走査する 必要があり、長時間を要する、またピーム係 500 pmが に対して均熱領域が狭く、アニール条件が部 分に異なるため数絶数膜 2 上全面に均質を単統 は第2回の従来の方法では第1回の方法にかける

この場合の単結品層上に多結品層又はアモルフラ アス層を付着させ、加熱すれば飲多結晶層又はア モルファス層は単結品層に成長することは一般的 によく知られた現象で、実験的にも確認されてい る。

レーザ光タに関しては、光源が1個でも複数個

被方向定至の必要がなく能率的であるが、棒状等 動に一きるによるに一き部からの行棄を避けるた め、被アニール部表面に表面保護度 11 を付着さ せる必要があり、また放と一き部の値が広、か つ、多結晶層又はアモルフアス層 4 の表面のから能 して設定するので、広い線にわたつて加熱値が 発生し、第1回の方法と同様、アニール条件が部 分的に異なるため飲趣就質 2 上金面に均気点があ の表にするには条件設定が難しいという欠点があ つた。

#### 発明の目的:

本発明は、これらの欠点を解決するために、様 状のレンズを用い、レーザを放牧域に集先し、選 統的に絶縁顕著板を加熱、搭融することにより単 結品層を成長させて単結品質の形成を行なうこと を特徴とするもので、以下図面について詳細に説 明する。

#### 発明の実施例:

第 5 図は本発明の実施例であつて、1 は単細品 基板、2 は絶縁体度からなる絶縁膜、5 は鉄絶象

でも、光源の数に割扱はないが、レンズ8で集先 した時に被加無物体上を均一に加贴するように配 盤する。本発明の具体的実施例を次に示す。

Si 基板上に SiO<sub>2</sub> 裏を形成し、数 SiO<sub>2</sub> 裏上に Si アモルフアス層を付着させ、数長 0.69 pm, 出力 10 Pm est/em<sup>2</sup> の出力のルピーレーザで照射した結 果、設状の長さ約 5.18 em, 厚さ約 0.5 pm の単結晶 化された膜が得られた。

#### 発明の効果:

以上説明したように、神状のレンズを使つて、レーザ光を集光し、これを加熱源として、絶縁度上に形成した多結品又はアモルフアス層を単結品化する方法であるので、装置が非常に簡単となり、また、加熱部を縦横に走査する必要がなく操作が簡易である。さらに、均一な加熱を得られ、高品質な単結品層を高健率に形成できる利点がある。
4、図面の簡単な説明

第1図かよび第2図はそれぞれ従来の方法を示す外視図、第3図は本発明の一実施例を示す外視: 図である。

### **科開昭58-127319 (3)**

1 一単語品面板、2 一色像体器からなる色味質、5 ースルーホール、4 一多抽品階又はアモルファス層、401 一単語品化磨、5 ーレーザビーム、501 一集光レンズ、6 一様状容力と一き、7 一下部加品板、8 一棒状レンズ、9 ーレーザビーム。

特許出數人 日本電信電話会社 代理人 弁理士 玉 嘉 久 五 郎 (外3名)

